



目录

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 概述 | 2 |
| 1.1 性能 | 2 |
| 1.2 存储器 | 2 |
| 1.3 复位和电源 | 2 |
| 1.4 时钟 | 2 |
| 1.5 外设模块 | 2 |
| 1.6 模拟模块 | 3 |
| 1.7 预驱芯片概述 | 3 |
| 2. 功能框图 | 4 |
| 3. 引脚排列和引脚说明 | 5 |
| 4. 存储器映射 | 11 |
| 5. 电气特性 | 14 |
| 5.1 LCP037BK32EU8 预驱特性 | 14 |
| 5.1.1 极限参数 | 14 |
| 5.1.2 典型参数 | 14 |
| 5.2 MCU 特性 | 15 |
| 5.2.1 绝对最大值 | 15 |
| 5.2.2 推荐工作条件 | 16 |
| 5.2.3 直流电气特性 | 17 |
| 5.2.4 IO 管脚参数 | 18 |
| 5.2.5 系统复位及电压监控 | 18 |
| 5.2.6 模拟模块的特性 | 19 |
| 6. 封装特性 | 21 |
| 7. 命名规则 | 22 |
| 8. 修订历史 | 23 |

1. 概述

LCP037BK32EU8 是 32 位内核的面向电机控制等应用领域的高性能处理器，同时集成了三相半桥栅极驱动模块，可直接驱动 6 个 N 型 MOSFET。

1.1 性能

- ◆ 96MHz 32 位 M0 内核
- ◆ 支持三种低功耗模式：睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式
- ◆ 三相半桥栅极驱动模块
- ◆ 工业级工作温度

1.2 存储器

- ◆ 32KBytes 嵌入式 Flash（位宽 32bit），支持预取功能和读/写保护
- ◆ 4KBytes SRAM（位宽32bit），分为两个独立分区，每个分区2Kbytes

1.3 复位和电源

- ◆ 1.8V到5.5V供电和I/O
- ◆ 两个LDO，一个用于低功耗的常开/备份电源域，一个用于系统运行的内核电源域
- ◆ 高精度上电、掉电复位（POR_PDR）
- ◆ 可编程低压复位（LVR），8个低压复位点：1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V
- ◆ 可编程电压监测器（LVD），8个电压监测点：2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.6V、4.5V

1.4 时钟

- ◆ 4MHz 到 20MHz 的高速晶振（OSCH）
- ◆ 内置出厂校准过的 16MHz RC 振荡器（RCH，1%精度）
- ◆ 32KHz 低速晶振（OSCL）
- ◆ 内置出厂校准过的 24KHz RC 振荡器（RCL，10%精度）
- ◆ 内置 PLL，最高输出 144MHz，抖动小于 100ps

1.5 外设模块

- ◆ 两路 UART
- ◆ 两路 SPI，支持主从模式
- ◆ 一路 I²C，支持主从模式
- ◆ 1 个 16 位高级控制定时器 TIM1
- ◆ 5 个 16 位通用定时器，TIM3、TIM14、TIM15、TIM16、TIM17
- ◆ 1 个 16 位基本定时器 TIM6
- ◆ 1 个独立看门狗定时器
- ◆ 1 个窗口看门狗定时器
- ◆ 1 个 24 位自减型系统时基定时器

-
- ◆ 1 个 WT 钟表定时器
 - ◆ 多达 16 个快速 I/O 端口

1.6 模拟模块

- ◆ 1 个 12 位 A/D 转换器，最高转换速率为 1.5MSPS，最多支持 24 个通道，内置温度传感器
- ◆ 集成 3 个运算放大器
- ◆ 集成三路比较器
- ◆ 集成两个 10 位 DAC 数模转换器
- ◆ 反电动势采样电路（HALL_MID）

1.7 预驱芯片概述

预驱芯片是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、欠压保护电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路。芯片高端的工作电压可达 260V，低端 VDDP 的电源电压范围宽 4.5V~20V。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通，输入通道 HIN 和 LIN 内建了下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态，输出电流能力 IO +0.8A/-1.2A。

特性：

- ◆ 高端悬浮自举电源设计，耐压高达 260V
- ◆ 集成三路独立半桥驱动
- ◆ 适应 5V、3.3V 输入电压
- ◆ 最高频率支持 500KHz
- ◆ 低端 VDDP 电压范围 7V-20V
- ◆ 输出电流能力 IO+0.8A/-1.2A
- ◆ VDDP 和 VB 带欠压保护
- ◆ 内建死区控制电路
- ◆ 自带闭锁功能，彻底杜绝上、下管输出同时导通
- ◆ HIN 输入通道高电平有效，控制高端 HO 输出
- ◆ LIN 输入通道高电平有效，控制低端 LO 输出

2. 功能框图

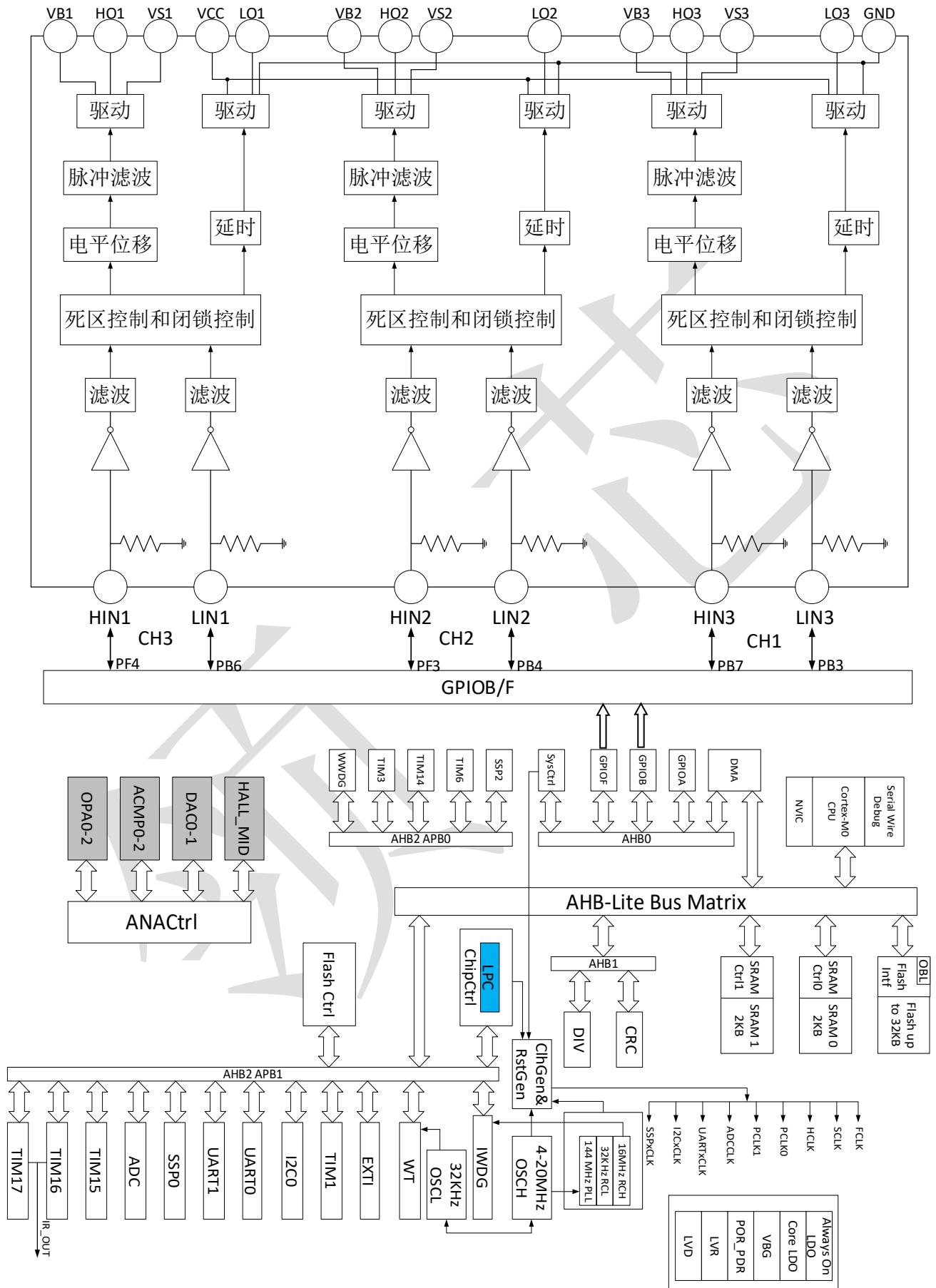


图 1 LCP037BK32EU8 功能框图

3. 引脚排列和引脚说明

图 2. LCP037BK32EU8 QFN32 封装引脚排列



(具体引脚功能定义参见表 2)

表 1 引脚排列表中使用的图例/缩略语

| 名称 | 缩写 | 定义 |
|-------|---|---|
| 引脚名称 | 除非在引脚名下面的括号中特别说明, 复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名相同 | |
| 引脚类型 | S | 电源引脚 |
| | I | 仅输入引脚 |
| | I/O | 输入/输出引脚 |
| I/O结构 | 1ANA | 只包含一路复用模拟通道 |
| | 2ANA | 包含两路复用模拟通道, 两路普通模拟开关 (PAD经过ESD电阻后接到模拟开关) |
| | 2OP | 包含两路复用模拟通道, 两路低内阻模拟开关 (PAD直接接到模拟开关, 用于运放) |
| | ANA_OP | 包含两路复用模拟通道, 一路普通模拟开关和一路低内阻模拟开关 |
| 注释 | 除非特别注释说明, 否则在复位期间和复位后所有 I/O 都设为浮空输入 | |
| 引脚功能 | 可选复用功能 | 通过 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的功能 (数字复用) |
| | 外部复用功能 | 通过系统寄存器选择的功能, 优先级高于可选复用功能 (数字复用) |
| | 模拟复用功能1 | 通过系统寄存器或者 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的模拟功能 1 |
| | 模拟复用功能2 | 通过系统寄存器或者 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的模拟功能 2 |

表 2 LCP037BK32EU8 引脚定义

| 引脚名(复位后的功能) | 引脚类型 | I/O 结构 | | 可选复用功能 | 外部功能 | 模拟复用功能(AN) | |
|-------------|-----------|--------|--------|---|-------------|--|--------------------------------|
| QFN32 | | | | | | AN1 | |
| | TESTEN | | | | | 测试功能 | |
| | PF4 | I/O | 1ANA | SSP2_FSS/TIM1_CH1N/ TIM1_CH3/TIM3_CH1/ | WKUP2 | | |
| 2 | PF0 | I/O | 2OP | SSP2_TXD/I2C0_SDA/ TIM1_CH3/TIM15_CH1/ UART0_RX/ SSP2_RXD | | 注 1 CPN02/ OP1P3/ CPP07 | OSCL_IN / OSCH_IN |
| 3 | PF1 | I/O | 2OP | SSP2_RXD/I2C0_SCL/ TIM1_CH2/TIM15_CH1N/ URAT0_RX/ SSP2_TXD | | CPP14 / OP1N3/ OPA_NIN2 | OSCL_OUT / OSCH_OUT |
| 4 | PF2(nRST) | I/O | 1ANA | TIM1_CH1/TIM3_CH3/ TIM15_CH1/TIM16_CH1N | 注 2 nRST | | |
| 5 | VSS/VSSA | S | | | | | |
| 6 | VDDA | S | | | | | |
| 6 | VDDH | S | | | | | |
| 7 | PA0 | I/O | 2ANA | UART1_CTS/TIM1_ETR/ TIM16_CH1/UART1_RX/ CP0_OUT | WKUP0 | ADCIN[0] / CPP04 / CPN00 | VRH |
| 8 | PA1 | I/O | 2ANA | EVENTOUT/UART1_RTS/ TIM16_CH1N/UART1_TX/ TIM15_CH1N/IR_OUT | | ADCIN[1] | CPP05 / CPP10 |
| 9 | PA2 | I/O | 2OP | TIM15_CH1/UART1_TX/ CP1_OUT/UART1_RX | | CPN01/ OP0PO/ CPP06 | OP2OEX / ADCIN[2] |
| | PA3 | I/O | ANA_OP | TIM15_CH2/UART1_RX/ TIM1_CH1N/SSP0_RXD/ CP0_OUT/SSP0_RXD | | ADCIN[3] / CPN10 / CPP11 | OP0O / CPP17 |
| 10 | PA4 | I/O | 2OP | SSP0_FSS/UART0_RTS/ TIM17_CH1/TIM14_CH1/ WT_BUZ/CP1_OUT | | DAC_OUT0 | ADCIN[4] / OPONO / CPP00 |
| 11 | PA5 | I/O | 2OP | SSP0_SCK/TIM15_CH1/ TIM1_CH2N/WT_nBuz/ CP2_OUT/TIM3_ETR | | ADCIN[5] / OP2P1 / CPP12 | DAC_OUT1 |
| 12 | PA6 | I/O | ANA_OP | SSP0_RXD/TIM3_CH1/ TIM1_BKIN/CP0_OUT/ TIM16_CH1/EVENTOUT/ SSP0_RXD | | ADCIN[6] / CPP01 | OP1P0 / OP2N0 / OPA_NIN3 |
| 13 | PA7 | I/O | 2OP | SSP0_RXD/TIM3_CH2/ TIM1_CH1N/CP1_OUT/ TIM14_CH1/TIM17_CH1/ EVENTOUT/SSP0_RXD | | ADCIN[7] / OP1P1 / OP2N1 / CPP02 | OP1O / CPP16 |
| 14 | PB0 | I/O | ANA_OP | EVENTOUT/TIM3_CH3/ | | ADCVBG | ADCIN[8]/ |

| | | | | | | | |
|----|------|-----|--------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | TIM1_CH2N/ UART0_TX/ UART0_RX | | | CPP13/ OP2PO/ CPN11/ OP1N1 |
| 15 | PB1 | I/O | 2OP | TIM14_CH1/TIM3_CH4/ TIM1_CH3N/UART1_RTS/ UART0_RX/UART0_TX | | ADCIN[9]/ CPP20/ OP1N0/ CPN03 | OP2O/ CPP15 |
| | PF6 | I/O | ANA_OP | SSP2_FSS/TIM1_CH2N/ TIM1_BKIN/UART1_TX/ TIM15_BKIN/EVENTOUT | | ADCIN[11]/ OP0OEX | OPON3/ CPP21 |
| | PF7 | I/O | ANA_OP | SSP2_SCK/TIM1_CH1N/ TIM3_CH4/ URAT1_RX | | ADCIN[12]/ OP1OEX | OP0P3 / CPN12/ CPP22 |
| 16 | PA8 | I/O | ANA_OP | MCO/UART0_CTS/ TIM1_CH1/ EVENTOUT/ SSP2_TXD/ SSP2_RXD/ CP0_OUT | | ADCIN[10]/ ELVI / CPP03 | OPON1/ OPA_NIN1 |
| 17 | PA9 | I/O | ANA_OP | TIM15_CH2N/ TIM15_BKIN/ UART0_TX/ TIM1_CH2/ I2C0_SCL/ SSP2_RXD/ SSP2_TXD/ UART0_RX | | ADCIN[14] | CPN13/ OP0P1 |
| 18 | PA10 | I/O | 2ANA | TIM15_CH2/ TIM17_BKIN/ UART0_RX/ TIM1_CH3/ I2C0_SDA | | ADCIN[15]/ CPP23 | DAC_OUT0 |
| | PA11 | I/O | 2ANA | EVENTOUT/ UART0_CTS/ TIM1_CH4/ TIM15_CH1N/ CP0_OUT/ I2C0_SCL | | | |
| | PA12 | I/O | 1ANA | EVENTOUT/ UART0_RTS/ TIM1_ETR/ TIM16_CH1/ TIM15_CH1/ I2C0_SDA/ | | | |
| 18 | PA13 | I/O | 1ANA | IR_OUT/ TIM1_CH1N/ TIM1_CH4/ UART1_TX/ WT_BUZ/ CP1_OUT | SWDIO 注 3 | | |
| 19 | PA14 | I/O | 1ANA | UART1_TX/ WT_nBUZ/ CP2_OUT/ UART1_RX | SWCLK 注 3 | | |
| | PA15 | I/O | 1ANA | SSP0_FSS/UART1_RX/ TIM17_CH1/EVENTOUT/ TIM1_CH2/TIM16_CH1N/ TIM1_BKIN/TIM15_BKIN | WKUP1 | | |
| 1 | VDDP | S | | | | | 预驱供电电源 |
| 20 | VSSP | S | | | | | 驱动地 |
| 21 | LO3 | O | | | | | 低边驱动输出 3 |
| 22 | LO2 | O | | | | | 低边驱动输出 2 |
| 23 | LO1 | O | | | | | 低边驱动输出 1 |
| 24 | VS3 | - | | | | | 高边悬浮地 3 |
| 25 | HO3 | O | | | | | 高边驱动输出 3 |
| 26 | VB3 | - | | | | | 高边悬浮电源 3 |
| 27 | VS2 | - | | | | | 高边悬浮地 2 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|--|--------------|--------------------------|
| 28 | HO2 | O | | | | 高边驱动输出 2 |
| 29 | VB2 | - | | | | 高边悬浮电源 2 |
| 30 | VS1 | - | | | | 高边悬浮地 1 |
| 31 | HO1 | O | | | | 高边驱动输出 1 |
| 32 | VB1 | - | | | | 高边悬浮电源 1 |
| | PB3 | I/O | 1ANA | SSP0_SCK/TIM1_CH1N/ TIM1_CH2N/TIM16_CH1/ CP1_OUT | | |
| | PB4 | I/O | 1ANA | SSP0_RXD/TIM3_CH1/ TIM1_CH2N/UART0_RX/ TIM17_BKIN/SSP0_TXD | | |
| | PB5 | I/O | 1ANA | SSP0_TXD/TIM3_CH2/ TIM16_BKIN/TIM1_CH3/ UART0_TX/UART1_CTS/ CP2_OUT/SSP0_RXD | | ADCIN[13] |
| | PB6 | I/O | ANA_OP | UART0_RX/I2C0_SCL/ TIM16_CH1N/TIM15_CH2/ TIM1_CH3N/UART0_RX | | DACOUT0 OP2P3 / CPN22 |
| | PB7 | I/O | ANA_OP | UART0_RX/I2C0_SDA/ TIM17_CH1N/TIM1_CH2N/ UART0_TX/TIM1_CH1/ TIM17_CH1/SSP2_FSS | | DACOUT1 OP2N3/ CPN23 |
| | PF3(BOOT0) | I/O | 1ANA | SSP2_SCK/TIM1_CH1N/ TIM1_CH2/TIM3_CH2/ TIM15_CH2/TIM16_CH1/ TIM17_CH1N/TIM3_ETR | BOOT0 注 4 | |

注(1): ACMP 与 OPA 输入引脚格式:

ACMP: ACMP 序号 + 引脚正负端 + 输入端口

OPA: OPA 序号 + 引脚正负端 + 输入端口

例: CPP11 表示 ACMP1 正端输入 端口 1

OP2N3 表示 OPA2 负端输入 端口 3

(2): 上电复位后, 这个引脚缺省配置为外部复位引脚 nRST

(3): 系统复位后, 这些引脚配置为可选复用功能SWDIO和SWCLK, SWDIO引脚内部上拉, SWCLK引脚内部下拉

(4): 根据选项字节配置, 在系统复位期间可以作为BOOT0引脚, 以选择启动模式; 后续为正常功能

(5): I/O驱动强度分为两档, 3.3V供电时为4mA/8mA; 5V供电时为8mA/16mA

| 驱动芯片引脚 | I/O 类型 | 引脚描述 | 引脚位置 |
|--------|--------|-----------------------------------|------------------|
| HIN1 | I | 逻辑输入控制信号高电平有效, 控制高端功率 MOS 管的导通与截止 | 与主控 MCU PF4 引脚相连 |
| HIN2 | I | | 与主控 MCU PF3 引脚相连 |
| HIN3 | I | “0”是关闭功率 MOS 管; “1”是开启功率 MOS 管 | 与主控 MCU PB7 引脚相连 |
| LIN1 | I | 逻辑输入控制信号低电平有效, 控制低端功率 MOS 管的导通与截止 | 与主控 MCU PB6 引脚相连 |
| LIN2 | I | | 与主控 MCU PB4 引脚相连 |
| LIN3 | I | “0”是关闭功率 MOS 管; “1”是开启功率 MOS 管 | 与主控 MCU PB3 引脚相连 |

表 3 端口 A 可选复用功能映射

| 引脚 | AF0 | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| PA0 | - | UART1_CTS | TIM1_ETR | TIM16_CH1 | UART1_RX | - | CP0_OUT | - |
| PA1 | EVENTOUT | UART1_RTS | TIM16_CH1N | - | UART1_TX | TIM15_CH1N | | IR_OUT- |
| PA2 | TIM15_CH1 | UART1_TX | - | - | - | | CP1_OUT | UART1_RX |
| PA3 | TIM15_CH2 | UART1_RX | - | - | TIM1_CH1N | SSPO_TXD | CP0_OUT | SSPO_RXD |
| PA4 | SSPO_FSS | UART0_RTS | - | TIM17_CH1 | TIM14_CH1 | WT_BUZ | CP1_OUT | - |
| PA5 | SSPO_SCK | - | - | TIM15_CH1 | TIM1_CH2N | WT_nBuz | CP2_OUT | TIM3_ETR- |
| PA6 | SSPO_RXD | TIM3_CH1 | TIM1_BKIN | CP0_OUT | - | TIM16_CH1 | EVENTOUT | SSPO_TXD |
| PA7 | SSPO_TXD | TIM3_CH2 | TIM1_CH1N | CP1_OUT | TIM14_CH1 | TIM17_CH1 | EVENTOUT | SSPO_RXD |
| PA8 | MCO | UART0_CTS | TIM1_CH1 | EVENTOUT | SSP2_TXD | SSP2_RXD | CP0_OUT | |
| PA9 | TIM15_CH2N | TIM15_BKIN | UART0_TX | TIM1_CH2 | I2C0_SCL | SSP2_RXD | SSP2_TXD | UART0_RX |
| PA10 | TIM15_CH2 | TIM17_BKIN | UART0_RX | TIM1_CH3 | I2C0_SDA | - | | |
| PA11 | EVENTOUT | UART0_CTS | TIM1_CH4 | TIM15_CH1N | - | | CP0_OUT | I2C0_SCL |
| PA12 | EVENTOUT | UART0_RTS | TIM1_ETR | TIM16_CH1 | TIM15_CH1 | | | I2C0_SDA |
| PA13 | SWDIO | IR_OUT | TIM1_CH1N | TIM1_CH4 | UART1_TX | WT_Buz | CP1_OUT | - |
| PA14 | SWCLK | UART1_TX | - | - | - | wt_nBuz | CP2_OUT | UART1_RX |
| PA15 | SSPO_FSS | UART1_RX | TIM17_CH1 | EVENTOUT | TIM1_CH2 | TIM16_CH1N | TIM1_BKIN | TIM15_BKIN |

表 4 端口 B 可选复用功能映射

| 引脚 | AF0 | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 |
|-----|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| PB0 | EVENTOUT | TIM3_CH3 | TIM1_CH2N | - | UART0_TX | - | UART0_RX | |
| PB1 | TIM14_CH1 | TIM3_CH4 | TIM1_CH3N | - | UART1_RTS | UART0_RX | | UART0_TX |
| PB3 | SSPO_SCK | TIM1_CH1N | TIM1_CH2N | TIM16_CH1 | | | CP1_OUT | - |
| PB4 | SSPO_RXD | TIM3_CH1 | TIM1_CH2N | UART0_RX | | TIM17_BKIN | - | SSPO_TXD |
| PB5 | SSPO_TXD | TIM3_CH2 | TIM16_BKIN | TIM1_CH3 | UART0_TX | UART1_CTS | CP2_OUT | SSPO_RXD |
| PB6 | UART0_TX | I2C0_SCL | TIM16_CH1N | TIM15_CH2 | TIM1_CH3N | - | - | UART0_RX |
| PB7 | UART0_RX | I2C0_SDA | TIM17_CH1N | TIM1_CH2N | UART0_TX | TIM1_CH1 | TIM17_CH1 | SSP2_FSS |

表 5 端口 F 可选复用功能映射

| 引脚 | AF0 | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| PF0 | SSP2_TXD | I2C0_SDA | TIM1_CH3 | TIM15_CH1 | UART0_TX | - | - | SSP2_RXD |
| PF1 | SSP2_RXD | I2C0_SCL | TIM1_CH2 | TIM15_CH1N | URATO_RX | - | - | SSP2_TXD |
| PF2 | - | - | TIM1_CH1 | TIM3_CH3 | TIM15_CH1 | TIM16_CH1N | - | - |
| PF3 | SSP2_SCK | TIM1_CH1N | TIM1_CH2 | TIM3_CH2 | TIM15_CH2 | TIM16_CH1 | TIM17_CH1N | TIM3_ETR |
| PF4 | SSP2_FSS | TIM1_CH1N | TIM1_CH3 | TIM3_CH1 | - | - | | - |
| PF6 | SSP2_FSS | TIM1_CH2N | TIM1_BKIN | - | UART1_TX | TIM15_BKIN | EVENTOUT | |
| PF7 | SSP2_SCK | TIM1_CH1N | TIM3_CH4 | - | UART1_RX | - | - | |

4. 存储器映射

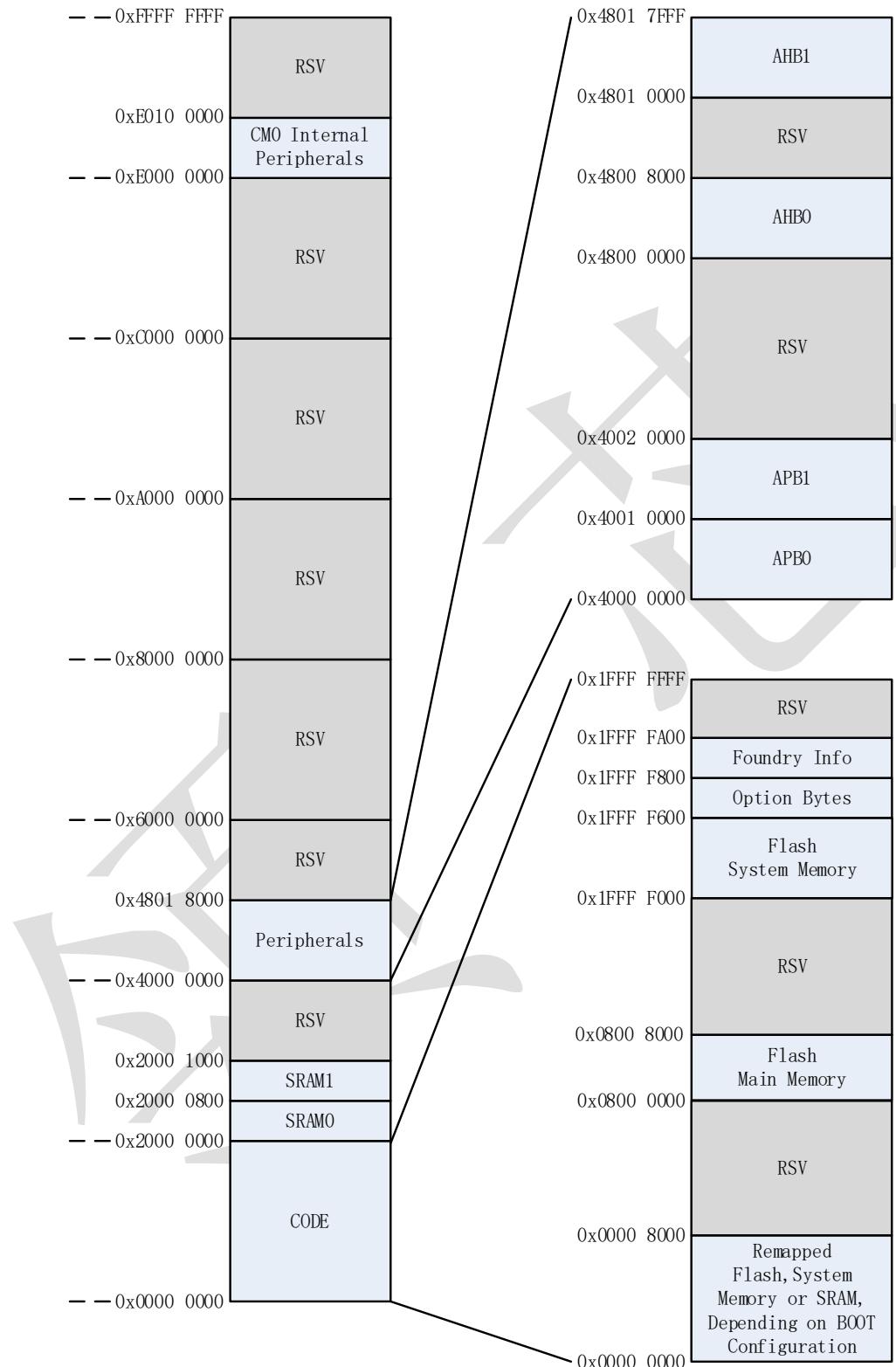


图 3 LCP037BK32EU8 存储器映射

表 6 LCP037BK32EU8 外设寄存器地址空间划分

| 总线 | 地址范围 | 大小 | 外设 |
|------|---------------------------|--------|------------|
| APB0 | 0x4000 0000 - 0x4000 0FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 1000 - 0x4000 1FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 2000 - 0x4000 2FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 3000 - 0x4000 3FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 4000 - 0x4000 4FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 5000 - 0x4000 5FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 6000 - 0x4000 6FFF | 4KB | SSP2 |
| | 0x4000 7000 - 0x4000 7FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 8000 - 0x4000 8FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 9000 - 0x4000 9FFF | 4KB | TIM6 |
| | 0x4000 A000 - 0x4000 AFFF | 4KB | TIM14 |
| | 0x4000 B000 - 0x4000 BFFF | 4KB | TIM3 |
| | 0x4000 C000 - 0x4000 CFFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 D000 - 0x4000 DFFF | 4KB | WWDG |
| | 0x4000 E000 - 0x4000 EFFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4000 F000 - 0x4000 FFFF | 4KB | 保留 |
| APB1 | 0x4001 0000 - 0x4001 0FFF | 4KB | TIM1 |
| | 0x4001 1000 - 0x4001 1FFF | 4KB | EXTI |
| | 0x4001 2000 - 0x4001 2FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4001 3000 - 0x4001 3FFF | 4KB | I2C0 |
| | 0x4001 4000 - 0x4001 4FFF | 4KB | UART0 |
| | 0x4001 5000 - 0x4001 5FFF | 4KB | UART1 |
| | 0x4001 6000 - 0x4001 6FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4001 7000 - 0x4001 73FF | 1KB | CHIPCTRL |
| | 0x4001 7400 - 0x4001 77FF | 1KB | IWDG |
| | 0x4001 7800 - 0x4001 7BFF | 1KB | WT |
| | 0x4001 7C00 - 0x4001 7FFF | 1KB | ANACTRL |
| | 0x4001 8000 - 0x4001 8FFF | 4KB | SSPO |
| | 0x4001 9000 - 0x4001 9FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4001 A000 - 0x4001 AFFF | 4KB | ADC |
| | 0x4001 B000 - 0x4001 BFFF | 4KB | TIM15 |
| | 0x4001 C000 - 0x4001 CFFF | 4KB | TIM16 |
| AHB0 | 0x4001 D000 - 0x4001 DFFF | 4KB | FLASH CTRL |
| | 0x4001 E000 - 0x4001 EFFF | 4KB | TIM17 |
| | 0x4001 F000 - 0x4001 FFFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4002 0000 - 0x47FF FFFF | ~128MB | 保留 |
| | 0x4800 0000 - 0x4800 01FF | 512B | GPIOA |
| | 0x4800 0200 - 0x4800 03FF | 512B | GPIOB |
| | 0x4800 0400 - 0x4800 05FF | 512B | 保留 |

| | | | |
|------|---------------------------|------|---------|
| | 0x4800 0E00 - 0x4800 0FFF | 512B | 保留 |
| | 0x4800 1000 - 0x4800 1FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4800 2000 - 0x4800 2FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4800 3000 - 0x4800 3FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4800 4000 - 0x4800 4FFF | 4KB | DMA |
| | 0x4800 5000 - 0x4800 5FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4800 6000 - 0x4800 6FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4800 7000 - 0x4800 7FFF | 4KB | SYSCTRL |
| | 0x4800 8000 - 0x4800 FFFF | 32KB | 保留 |
| AHB1 | 0x4801 0000 - 0x4801 0FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4801 1000 - 0x4801 1FFF | 4KB | CRC |
| | 0x4801 2000 - 0x4801 2FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4801 3000 - 0x4801 3FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4801 4000 - 0x4801 4FFF | 4KB | DIV |
| | 0x4801 5000 - 0x4801 5FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4801 6000 - 0x4801 6FFF | 4KB | 保留 |
| | 0x4801 7000 - 0x4801 7FFF | 4KB | 保留 |

5. 电气特性

5.1 LCP037BK32EU8 预驱特性

5.1.1 极限参数

| 符号 | 参数名称 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|-------------|----------------|-------|--------|---------|----|
| 自举高端VB 电源 | VB1、VB2、VB3 | - | -0.3 | 280 | V |
| 高端悬浮地端 | VS1、VS2、VS3 | - | VB-25 | VB+0.3 | V |
| 高端输出 | HO1、HO2、HO3 | - | VS-0.3 | VB+0.3 | V |
| 低端输出 | LO1、LO2、LO3 | - | -0.3 | VCC+0.3 | V |
| 电源 | VCC | - | -0.3 | 25 | V |
| 高通道逻辑信号输入电平 | HIN1HIN2HIN3 | - | -0.3 | VCC+0.3 | V |
| 低通道逻辑信号输入电平 | LIN1、LIN2、LIN3 | - | -0.3 | VCC+0.3 | V |
| 环境温度 | 环境温度 | - | -40 | 125 | ℃ |
| 储存温度 | 储存温度 | - | -55 | 150 | ℃ |
| 焊接温度 | 焊接温度 | T=10S | - | 300 | ℃ |

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

5.1.2 典型参数

无另外说明，在 $T_A=25^\circ\text{C}$, $V_{cc}=12\text{V}$, 负载电容 $CL=1\text{nF}$ 条件下

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---------------|-------------------|----------------------|------|-----|-----|----|
| 电源 | VDDP | - | 7 | 12 | 20 | V |
| 输入逻辑信号高电位 | Vin(H) | 所有输入控制信号 | 2.5 | - | - | V |
| 输入逻辑信号低电位 | Vin(L) | 所有输入控制信号 | -0.3 | 0 | 1.0 | V |
| 输入逻辑信号高电平的电流 | IN(H) | Vin=5V | - | - | 20 | uA |
| 输入逻辑信号低电平的电流 | IN(L) | Vin=0V | -15 | - | - | uA |
| 悬浮电源漏电流 | I _{LK} | VB1,2,3=VS1,2,3=300V | - | 0.1 | 1 | uA |
| VBS 静态电流 | I _{QBS} | VIN 悬空 | - | 20 | 50 | uA |
| VBS 动态电流 | I _{PBS} | f=16KHZ | - | 100 | 200 | uA |
| Vcc 静态电流 | I _{Qcc} | VIN 悬空 | - | 150 | 350 | uA |
| Vcc 动态电流 | I _{Pcc} | f=16KHZ | - | 400 | 600 | uA |
| VS 静态负压 | V _{SN} | - | - | -6 | - | V |
| LIN 高电平输入偏置电流 | I _{LINH} | V _{LIN} =5V | - | 20 | 40 | uA |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|-----|------|-----|----|
| LIN 低电平输入 偏置电流 | I_{LINL} | V _{LIN} =0V | - | - | 2 | uA |
| HIN 高电平输入 偏置电流 | I_{HINH} | V _{LIN} =5V | - | 20 | 40 | uA |
| HIN 低电平输入 偏置电流 | I_{HINL} | V _{LIN} =0V | - | - | 2 | uA |
| VCC 电源欠压关断特性 | | | | | | |
| V _{cc} 开启电压 | V _{cc(on)} | - | - | 4.3 | - | V |
| V _{cc} 关断电压 | V _{cc(off)} | - | - | 4.2 | - | V |
| VB 电源欠压关断特性 | | | | | | |
| VB 开启电压 | V _{B(on)} | - | - | 4.1 | - | V |
| VB 关断电压 | V _{B(off)} | - | - | 4.0 | - | V |
| 输入下拉电阻 | R _{IN} | - | - | 240 | - | kΩ |
| HO 下拉电阻 | R _{HO} | - | - | 70 | - | kΩ |
| LO 下拉电阻 | R _{LO} | - | - | 70 | - | kΩ |
| 低端输出 LO、LO 开关时间特性 | | | | | | |
| 开延时 | T _{on} | - | - | 320 | 420 | nS |
| 关延时 | T _{off} | - | - | 120 | 220 | nS |
| 上升时间 | T _r | - | - | 35 | 70 | nS |
| 下降时间 | T _f | - | - | 25 | 50 | nS |
| 高端输出 HO、HO 开关时间特性 | | | | | | |
| 开延时 | T _{on} | - | - | 320 | 420 | nS |
| 关延时 | T _{off} | - | - | 120 | 220 | nS |
| 上升时间 | T _r | - | - | 35 | 70 | nS |
| 下降时间 | T _f | - | - | 25 | 50 | nS |
| 死区时间特性 | | | | | | |
| 死区时间 | D _T | 无负载电容 CL=0 | 100 | 200 | 300 | nS |
| IO 输出最大驱动能力 | | | | | | |
| IO 输出拉电流 | IO+ | V _O =0V, V _{IN} =VIH PW≤10μS | - | +0.8 | - | A |
| IO 输出灌电流 | IO- | V _O =12V, V _{IN} =VIL PW≤10μS | - | -1.2 | - | A |

5.2 MCU 特性

5.2.1 绝对最大值

如果器件工作条件超过“绝对最大值”，就可能会对器件造成永久性损坏。这些值仅为运行条件极大值，我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性会受到影响。

表 7 电压特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------|------------------|------|------|-----|--------------|----|
| 电源电压 | V_{DD}/V_{DDA} | - | -0.3 | - | 5.5V | V |
| 输入电压 | V_{IN} | - | -0.3 | - | $V_{DD}+0.3$ | |

注：所有电压都以 V_{SS} 为参考。

表 8 电流特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| 流入 V_{DD} 的总电流 | I_{VDD} | - | - | - | 100 | mA |
| 流出 V_{SS} 的总电流 | I_{VSS} | - | - | - | 100 | |
| 管脚注入电流 | I_{INJ} | $V_{IN} > V_{DD}$ 或 $V_{IN} < V_{SS}$ | -4 | - | 4 | |
| | | $V_o > V_{DD}$ 或 $V_o < V_{SS}$ | -4 | - | 4 | |
| 总注入电流 | ΣI_{INJ} | - | -20 | - | 20 | |

表 9 热特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------|---------------|---------|-----|-----|-----|------|
| 环境温度 | T_A | - | -40 | - | 125 | °C |
| 存储温度 | T_{STG} | - | -55 | - | 125 | |
| 结温 | T_J | - | - | - | 125 | |
| 热阻 | θ_{JA} | LQFP-32 | - | 78 | - | °C/W |
| | | SSOP-24 | - | THD | - | |
| | | TSSOP20 | - | - | - | |
| 总功耗 | P_D | - | - | - | 400 | mW |

表 10 ESD 保护和 Latch-up 免疫特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------|-----------|-------------------------------|------------|-----|-----|----|
| HBM | V_{HBM} | MIL-STD-883H | ± 4000 | - | - | V |
| MM | V_{MM} | JESD22-A115 | ± 200 | - | - | |
| CDM | V_{CDM} | JESD22-C101E | ± 1000 | - | - | |
| Latch-up 触发电流 | I_{LAT} | JEDEC standard NO.78D 2011.11 | ± 100 | - | - | mA |
| | V_{LAT} | | 6.5 | - | - | V |

5.2.2 推荐工作条件

表 11 工作条件

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 工作电压 VDD | V_{DD} | -40~105°C | 1.8 | - | 5.5 | V |
| 模拟工作电压 (ADC/DAC) | V_{DDA} | -40~105°C | 2.4 | - | 5.5 | V |
| CPU 时钟频率 | F_{CPU} | $V_{DD} > 1.8V$ | 0 | - | 48 | MHz |
| | | $V_{DD} > 2.2V$ | 0 | - | 72 | |
| 上电复位释放电压 | V_{POR} | - | - | 1.8 | - | V |

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----------|------------|--------------------------|-----|-----|------|------|
| 上电复位延迟时间 | t_{PWRT} | - | 1 | 5 | - | ms |
| VDD 上升速率 | S_{VDD} | 确保能够产生内部上电复位信号 | 0.1 | - | 1000 | V/ms |
| RAM 保持电压 | V_{DR} | $T_A=-40\sim105^\circ C$ | 1.0 | - | - | V |

5.2.3 直流电气特性

本芯片典型工作电压 3.3V / 5.0V，除非特别指明，否则典型值是在 VDD=3.3V 注 1、TA=25°C 条件的测试结果。直流电气特性还在不断完善中，TBD 部分将会逐步更新。

表 12 电流特性

| 参数 | 符号 | 外设状态 | 运行条件 | 最小值 | 典型值 (3.3/5V) | 最大值 | 单位 |
|------|-------------|---------------------|--------------------|-----|--------------|-------|----|
| 工作电流 | I_{RUN} | 禁止 | MCLK=8MHz, RCH/2 | - | 0.627/0.73 | - | mA |
| | | | MCLK=16MHz, RCH | - | 0.788/0.881 | - | |
| | | | MCLK=24MHz, PLL ON | - | 1.655/2.167 | - | |
| | | | MCLK=48MHz, PLL ON | - | 1.807/2.277 | - | |
| | | | MCLK=72MHz, PLL ON | - | 3.26/4.32 | - | |
| | | 全部打开, ADC 采样开 | MCLK=8MHz, RCH/2 | - | 5.63/7.23 | - | |
| | | | MCLK=16MHz, RCH | - | 8.87/10.76 | 12.09 | |
| | | | MCLK=48MHz, PLL ON | - | 21.24/24.1 | - | |
| | | | MCLK=72MHz, PLL ON | - | 27.58/31.76 | - | |
| 休眠电流 | I_{SLEEP} | 关闭 | MCLK=8MHz, RCH/8 | - | - | - | mA |
| | | | MCLK=16MHz, RCH/4 | - | - | - | |
| | | | MCLK=24MHz, RCH/2 | - | - | - | |
| | | | MCLK=48MHz, RCH/1 | - | - | - | |
| 停机电流 | I_{Stop} | | 所有模块关闭 | - | 80/100 | - | uA |

注： 测量电流特性时遵循下列条件：

- * 所有 IO 都设置成输出低电平，无负载。
- * 除非特别指明，所有模块模块只打开时钟，无负载工作。

表 13 低功耗电流

| 模式 | 说明 | 供电电压 | 内核电压 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------|---|------|------|-----|-----|-----|----|
| STOP 模式 | 关闭 CPU 时钟以及所以外设时钟，内部 LDO 设置为低功耗驱动模式 | 3.3V | 1.5V | - | 80 | - | uA |
| | | 5V | | - | 100 | - | |
| UltraStop 模式 | 关闭所有时钟和 PLL，CPU 的电源 LDO 关闭，RTC 模块的 LDO 常开，并输出不同电压 | 3.3v | 1.5V | - | 11 | - | |
| | | 5V | | - | 18 | - | |
| | | 3.3v | 1.2V | - | 4 | - | |
| | | 5V | | - | 5 | - | |
| | | 3.3v | 1.0V | - | 3 | - | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--|---|---|---|--|
| | | 5V | | - | 4 | - | |
|--|--|----|--|---|---|---|--|

5.2.4 IO 管脚参数

表 14 I/O 特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|------------------|--------------|---|------|---------------|-----|--------------|------|----|
| 高电平输入电压 | V_{IH} | 所有 IO | | 0.7* V_{DD} | - | V_{DD} | V | |
| 低电平输入电压 | V_{IL} | 所有 IO | | - | - | 0.3 V_{DD} | - | |
| 输入迟滞 | V_{HYS} | 所有 IO | | - | TBD | - | mv | |
| 输出管脚拉电流 | I_{OH} | $V_{DD}=3.3V, V_{OH}=0.7*V_{DD}$ | | 弱驱动 (DS=0) | - | 12 | - | mA |
| | | | | 强驱动 (DS=1) | - | - | - | mA |
| | | $V_{DD}=5V, V_{OH}=0.7*V_{DD}$ | | 弱驱动 (DS=0) | - | 27 | - | mA |
| | | | | 强驱动 (DS=1) | - | - | - | mA |
| 输出管脚灌电流 | I_{OL} | $V_{DD}=3.3V, V_{OL}=0.4V$ | | 弱驱动 (DS=0) | - | 9 | - | mA |
| | | | | 强驱动 (DS=1) | - | 18 | - | mA |
| | | $V_{DD}=5V, V_{OL}=0.6V$ | | 弱驱动 (DS=0) | - | 20 | - | mA |
| | | | | 强驱动 (DS=1) | - | 36 | - | mA |
| 总电流 | I_{total} | - | 所有端口 | - | TBD | - | mA | |
| 端口内置上拉电阻 | R_{pu} | $V_{IN}=NULL$ | - | - | 80 | - | kΩ | |
| 端口内置下拉电阻 | R_{pd} | $V_{IN}=NULL$ | - | - | 33 | - | kΩ | |
| 端口输入漏泄电流 (高温) | I_{IL} | $V_{SS} < V_{PIN} < V_{DD}, T_A=85^\circ C$ | | | - | ±20 | ±100 | nA |
| 滤波宽度 | $T_{PW}(IO)$ | 外部复位脚 | | | - | 2 | 4 | us |

5.2.5 系统复位及电压监控

表 15 系统监控与复位特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------|-----------|-----------------------|--|-------|-------|-------|----|
| 带隙基准电压 | V_{BG} | 1.8~5.5V, -40~105°C | | 1.24 | 1.25 | 1.26 | V |
| 上电复位电压 | POR | 0V 上电到 VDD, -40~105°C | | 1.793 | 1.825 | 1.869 | V |
| 掉电复位电压 | PDR | VDD 掉电到 0V, -40~105°C | | 1.695 | 1.728 | 1.77 | V |
| 低压复位电压 | V_{LVR} | $LVRS=000$ | | - | 1.8 | - | V |
| | | $LVRS=001$ | | - | 1.93 | - | V |

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------|-----------------------|------------|-----|------|-----|----|
| | | LVRS=010 | - | 2.13 | - | |
| | | LVRS =011 | - | 2.61 | - | |
| | | LVRS=100 | - | 2.94 | - | |
| | | LVRS=101 | - | 3.18 | - | |
| | | LVRS=110 | - | 3.63 | - | |
| | | LVRS=111 | - | - | - | |
| LVR 释放迟滞电压 | V _{HYS(LVR)} | - | - | 100 | - | mV |
| LVR 模块工作电流 | I _{LVR} | SLEEP 模式开启 | - | 20 | - | uA |
| LVD 检测电压 | V _{LVD} | LVLS= 000 | - | - | - | V |
| | | LVLS = 001 | - | - | - | |
| | | LVLS = 010 | - | - | - | |
| | | LVLS = 011 | - | - | - | |
| | | LVLS = 100 | - | - | - | |
| | | LVLS = 101 | - | - | - | |
| | | LVLS = 110 | - | - | - | |
| | | LVLS = 111 | - | - | - | |
| LVD 释放迟滞电压 | V _{HYS(LVD)} | - | 100 | - | 200 | mV |
| LVD 模块工作电流 | I _{LVD} | SLEEP 模式开启 | - | 20 | - | uA |

5.2.6 模拟模块的特性

5.2.6.1 内置时钟特性参数

表 16 振荡与时钟特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------|------------------|---------------------|-------|------|------|-----|
| 经过校准的 RCH 频率 | F _{RCH} | 3.3V, -40~125°C | 15.7* | 16.0 | 16.1 | MHz |
| RCH 工作电流 | I _{RCH} | 5.0V, 25°C | - | 150 | - | uA |
| RCL 频率 | F _{RCL} | 1.8~5.5V, -40~105°C | 6 | 32 | 50 | KHz |
| RCL 工作电流 | I _{RCL} | - | - | 0.3 | 1.0 | uA |

注： RCH 测试 0~125 度稳定在 16MHz, -10 度降低至 15.8MHz, -40~-10 逐步降至 15.7MHz

5.2.6.2 比较器特性

表 17 模拟比较器特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--|---------------------|----------------------------|-----|-----|-----------------|------|
| 典型值工作条件为 V _{DD} =3.3V, 温度=25°C, Vcm=V _{DD} /2。 | | | | | | |
| 输入失调电压* (CPP 上升沿) | V _{os} | - | -10 | 0 | 10 | mV |
| 输入共模电压 | V _{cm} | 响应时间<160ns | 0 | - | V _{DD} | V |
| 共模抑制比 | CMRR | 室温 25°C | - | 1 | - | mV/V |
| 比较器迟滞电压 | V _{hyster} | 最小值 HYS=0, 最小值, HYS=1, 最大值 | 0.4 | - | 25 | mV |
| 转换延迟时间 | T _{str} | CPDLY 设定 00~11, 电压 2.5~5V | 14 | - | 2900 | ns |

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------|-------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 响应时间 | Trt | VDD 做分压电阻基准 | - | 50 | 100 | ns |
| | | | - | 50 | 100 | ns |
| 工作电流 | Icmp | - | - | 25 | 35 | uA |
| CVREF 稳定时间 | Tscvr | - | - | 1 | - | us |

5.2.6.3 ADC 参数特性

表 18 ADC 参数表

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|-------------------|-------------------------|------|-------|-------|--------------------|
| 典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$, 温度=25°C, $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。 | | | | | | |
| 工作电压 | VDDA | - | 2.0 | 0 | 5.5 | V |
| 参考电压 | Vref+ | VDDA>2.5V | 2.5 | 3.3/4 | VDDA | V |
| | | VDDA<2.5V | | | VDDA | V |
| 工作频率 | f _{ADC} | - | - | 16 | - | MHz |
| 采样率 | F _s | VDDA>2.0V >10bits | | | 1.5 | MSps |
| 采样电压范围 | V _{A1N} | - | VSSA | - | Vref+ | V |
| 外部输入电阻 | R _{A1N} | - | | | 100 | kΩ |
| 内部采样电容 | C _{ADC} | - | | 5 | | pF |
| 采样周期 | t _{samp} | - | 1 | - | 8 | 1/f _{ADC} |
| 转换周期 | t _{conv} | - | 16 | - | 48 | 1/f _{ADC} |
| 内部温敏精度 | V _{ts} | -40~125 度, 3.3V | - | 5 | - | mV/°C |
| 工作电流 | I _{ADC} | 1.5MSPS(16MHz), Typical | - | 1 | - | mA |

5.2.6.4 DAC 特性参数

表 19 DAC 参数表

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|-------------------|------------------------------|------|-----|-------|----|
| 典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$, 温度=25°C, $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。 | | | | | | |
| 工作电压 | VDDA | - | 2.0 | 0 | 5.5 | V |
| 参考电压 | Vref+ | VDDA>2.5V | 2.5 | 4 | VDDA | V |
| | | VDDA<2.5V | | | VDDA | V |
| 最小转换时间 | t _{conv} | 1LSB 的输出变化到输出稳定时间, 8bit DAC | - | 100 | - | ns |
| | | 1LSB 的输出变化到输出稳定时间, 12bit DAC | | 2.5 | | us |
| 最大转换时间 | Tsettle | 3.3V, 从 0V 输出到最大满幅值, 8BIT | | 0.8 | | us |
| | | 3.3V, 从 0V 输出到最大满幅值, 12BIT | | 40 | | us |
| 输出电压范围 | V _{A1N} | - | VSSA | - | Vref+ | V |
| 工作电流 | I _{DAC} | typical | - | 150 | - | uA |

6. 封装特性

QFN32

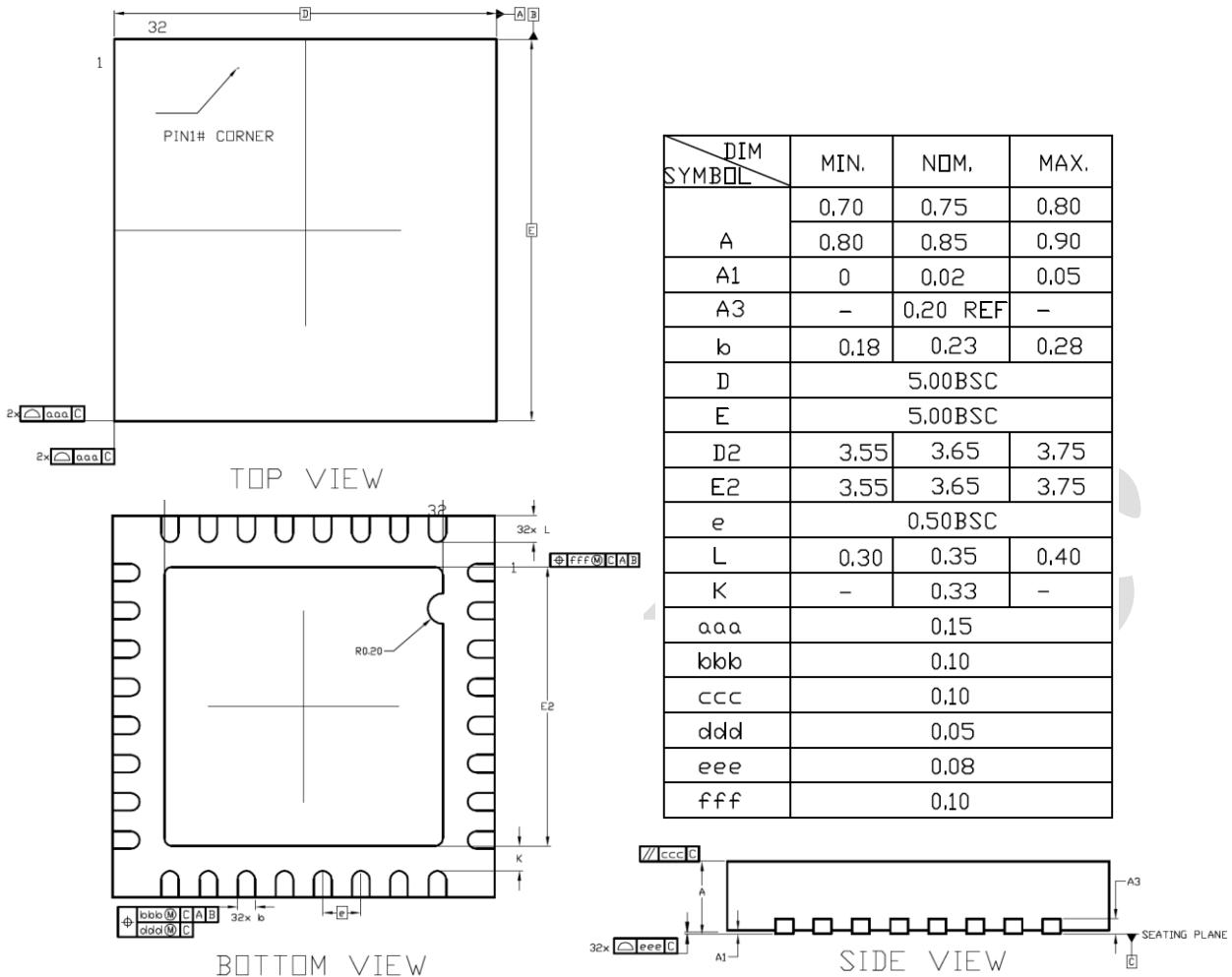
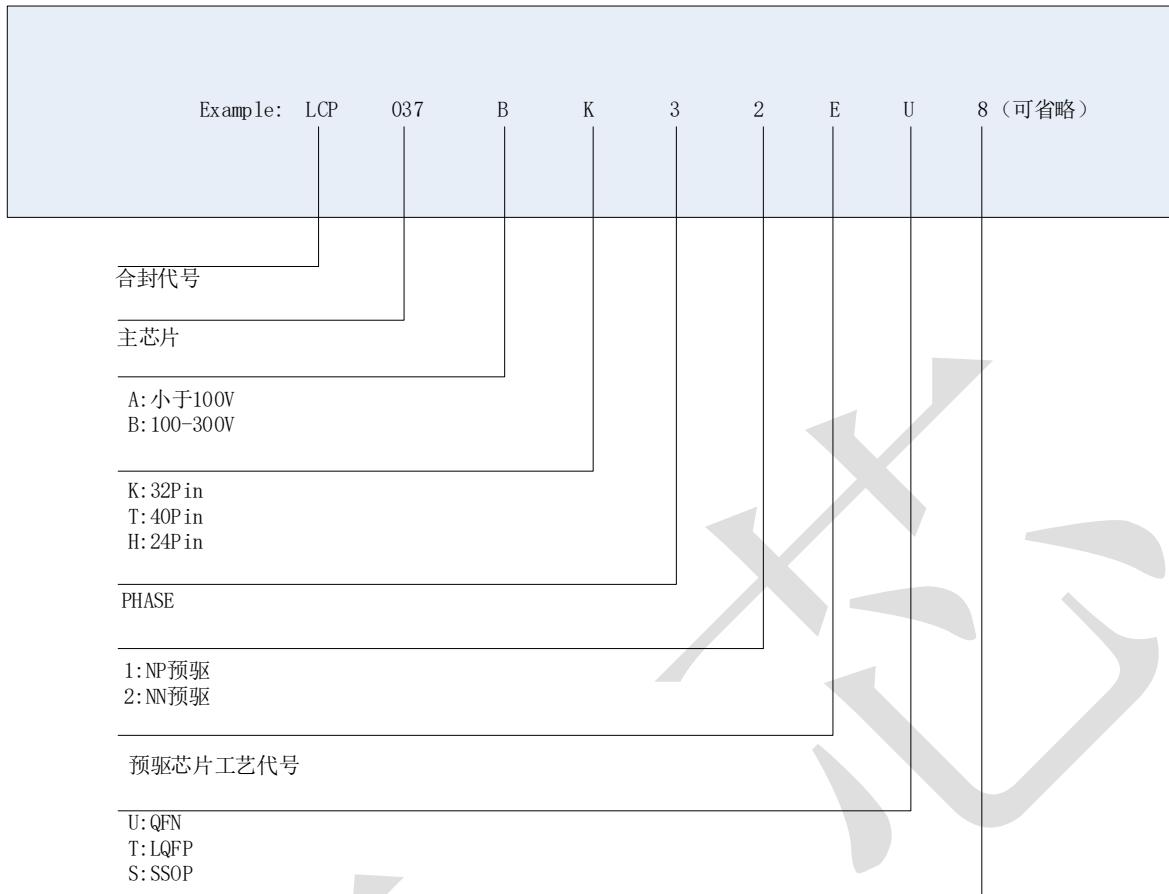


图 4 QFN32 外形尺寸

7. 命名规则



正泰

8. 修订历史

表 20 文档修订历史

| 日期 | 修订 | 变更 |
|------------------|-----|------------|
| 2022 年 01 月 19 日 | 1.0 | 初始版本 v1.0 |
| 2022 年 03 月 07 日 | 1.1 | 修改性能描述 |
| 2022 年 04 月 19 日 | 1.2 | 统一 VDDP 名称 |
| 2022 年 05 月 20 日 | 1.3 | 添加封装特性 |

